Best Available Copy

OBJECTIVE LENS FOR REDUCING MICROLITHOGRAPHY AND PROJECTION AND EXPOSURE DEVICE

Publication number: JP2000235144

Publication date:

2000-08-29 **UDO DINGEL**

Inventor: **Applicant:**

ZEISS STIFTUNG

Also published as:

EP1035445 (A2) US6353470 (B1)

EP1035445 (A3)

DE19948240 (A1)

Classification:

- international:

G02B17/06; G03F7/20; G02B17/00; G03F7/20; (IPC1-

7): G02B11/00; G02B13/24; G03F7/20; H01L21/027

- european:

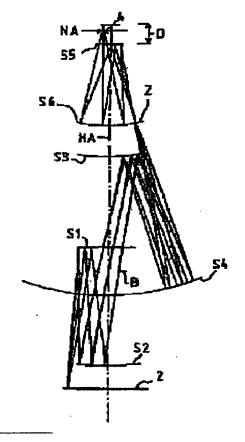
G02B17/06C2; G03F7/20T16 Application number: JP20000033981 20000210

Priority number(s): DE19991006001 19990215; DE19991048240 19991007

Report a data error here

Abstract of JP2000235144

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an objective lens for projection being suitable for short- wavelength lithography. SOLUTION: This objective lens for projection is used for the shortwavelength microlithography whose wavelength is preferably <=100 nm. Besides, it is provided with six mirrors, that means, the 1st mirror S1 to the 6th mirror S6 arranged so that numerical aperture(NA) at an image side becomes NA >=0.15. Then, the 5th mirror S5 arranged at a position being nearest to a wafer surface 4 is arranged so as to be separated at a prescribed distance from the wafer surface.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-235144 (P2000-235144A)

(43)公開日 平成12年8月29日(2000.8.29)

(51) Int.Cl.'	識別記号	F I	<u>テーマコード(参考)</u>
G 0 2 B 11/00 13/24		G 0 2 B 11/00 13/24	
G03F 7/20 H01L 21/027	5 2 1	G03F 7/20 H01L 21/30	5 2 1 5 1 5 D 5 1 5 B
		審查請求 未請求	請求項の数32 OL (全 16 頁)
(21)出願番号	特願2000-33981(P2000-33981)	(71)出願人 30001227 カール	3 ツァイス シュティフトゥング
(22)出願日	平成12年2月10日(2000.2.10)		ィング アズ カール ツァイス (ブレンツ)ハイデンハイム・
(31)優先権主張番号	19906001. 0	89518	
(32)優先日	平成11年2月15日(1999.2.15)	(72)発明者 ウド・デ	ィンゲル
(33)優先権主張国	ドイツ (DE)	ドイツ・	73447・オペルコシェン・ハイン
(31)優先権主張番号	19948240. 3	ツーキュ	ッペンペンダーーシュトラーセ・
(32)優先日	平成11年10月7日(1999.10.7)	4	
(33)優先権主張国	ドイツ (DE)	(74)代理人 10008903	7
		弁理士	渡邊隆 (外7名)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> L</u>	

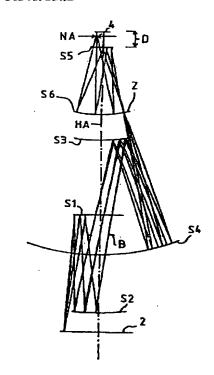
(54) 【発明の名称】 マイクロリソグラフィー縮小用対物レンズおよび投影露光装置

(57)【要約】

【課題】 短波長でのリソグラフィーに適した投影用対物レンズの提供。

【解決手段】 好ましくは100 nm以下といったような短波長マイクロリソグラフィーにおいて使用するための投影用対物レンズであって、イメージ側での閉口数 (NA)がNA≧0.15であるようにして配置された6個のミラー、つまり、第1ミラーS1~第6ミラーS6を具備してなり、ウェーハ面4に対して最も近い位置に配置された第5ミラーS5が、ウェーハ面に対して所定距離だけ離間して配置されている。

FP04-0466-00W0
-N1
05, 4.05
SEARCH REPORT



【特許請求の範囲】

【請求項1】 好ましくは100 nm以下といったような短波長マイクロリソグラフィーにおいて使用するための投影用対物レンズであって、

イメージ側での開口数 (NA) がNA≧O. 15であるようにして配置された6個のミラー、つまり、第1ミラー (S1)と、第2ミラー (S2)と、第3ミラー (S3)と、第4ミラー (S4)と、好ましくはウェーハに対して最も近い位置に配置された第5ミラー (S5)

と、第6ミラー(S6)と、を具備してなり、 前記第5ミラーが、

イメージ側における光学的にフリーな動作距離が、前記 第5ミラーの直径D以上であるという条件と、

イメージ側における光学的にフリーな動作距離が、前記第5ミラーの直径Dの3分の1と、20mm~30mmの範囲の長さと、の和以上であるという条件と、

イメージ側における光学的にフリーな動作距離が、50 mm以上、好ましくは60mmであるという条件と、のうちの少なくとも1つの条件を満たすようにして配置されていることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項2】 好ましくは100nm以下といったような短波長マイクロリソグラフィーにおいて使用するための投影用対物レンズであって、

イメージ側での開口数 (NA) がNA≧O. 15であるようにして配置された6個のミラー、つまり、第1ミラー (S1) と、第2ミラー (S2) と、第3ミラー (S3) と、第4ミラー (S4) と、第5ミラー (S5) と、第6ミラー (S6) と、を具備してなり、

好ましくはウェーハとされる被照光対象物における円弧 形状視野幅(W)が、1.0mm≦Wという範囲であ り、

前記6個のミラーの各々に関して、非球面形状のピーク 対谷(PV)で測ったときの、最適適合球面からの最大 ズレ量(A)が、A \leq 19 μ m-102 μ m×(0.2 5-NA)-0.7 μ m/mm(2mm-W)という範 囲であることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項3】 好ましくは100nm以下といったような短波長マイクロリソグラフィーにおいて使用するための投影用対物レンズであって、

イメージ側での開口数 (NA) がNA≧O. 15である 40 ようにして配置された6個のミラー、つまり、第1ミラ ー (S1) と、第2ミラー (S2) と、第3ミラー (S 3) と、第4ミラー (S4) と、第5ミラー (S5) と、第6ミラー (S6) と、を具備してなり、

イメージ側における円弧形状視野幅(W)が、1.0mm≤Wという範囲であり、

前記6個のミラーの各々に対しての光入射に関して、面に対する直交方向から測ったときの入射角度(AOI)が、AOI≦23°-35°×(0.25-NA)-

O. 2°/mm(2mm-W)という範囲であることを 50 対物レンズにおいて、

特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項4】 短波長マイクロリソグラフィーにおいて 使用するための投影用対物レンズであって、

 $\beta>0$ とされて、対象物の仮想イメージを生成するため の視野ミラー(S 1)と:第2ミラー(S 2)と第3ミ ラー(S 3)と第4ミラー(S 4)とから構成され、 β

<0とされて、前記仮想イメージを、実在中間イメージへとイメージ化するための第1サブシステムと;第5ミラー(S5)と第6ミラー(S6)とから構成され、前10 記中間イメージを、実在のシステムイメージとしてイメージ面上にイメージ化するための第2サブシステムと;を具備していることを特徴とする投影用対物レンズ。</p>

【請求項5】 請求項2~4のいずれかに記載の投影用 対物レンズにおいて、

被照光対象物に対して最も近くに配置されるミラー好ま しくはウェーハに対して最も近くに配置されるミラー が、

イメージ側における光学的にフリーな動作距離が、前記 最も近くに配置されるミラーの直径以上であるという条 20 件と、

イメージ側における光学的にフリーな動作距離が、前記 最も近くに配置されるミラーの直径の3分の1と、20 mm~30mmの範囲の長さと、の和以上であるという 条件と、

イメージ側における光学的にフリーな動作距離が、50 mm以上、好ましくは60mmであるという条件と、のうちの少なくとも1つの条件を満たすようにして配置されていることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項6】 請求項3~5のいずれかに記載の投影用 30 対物レンズにおいて、

イメージ側での開口数(NA)がNA≧0. 15であ い

ウェーハにおける円弧形状視野幅(W)が、1.0mm ≦Wであり、

前記各ミラーに関して、非球面形状のピーク対谷(PV)で測ったときの、最適適合球面からの最大ズレ量 (A) が、A \leq 19 μ m-102 μ m \times (0.25-NA)-0.7 μ m/mm (2mm-W) という範囲であることを特徴とする投影用対物レンズ。

D 【請求項7】 請求項1~6のいずれかに記載の投影用 対物レンズにおいて、

前記複数のミラーが、障害物のない光学経路を形成し得るようにして配置されていることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項8】 請求項1~7のいずれかに記載の投影用 対物レンズにおいて、

前記ミラーが、基準軸に対しての回転対称性を有していることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項9】 請求項1~8のいずれかに記載の投影用 対物レンズにおいて、 前記第4ミラー(S4)の後に、中間イメージが形成されることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項10】 請求項9記載の投影用対物レンズにおいて、

さらに、前記第2ミラー(S2)と前記第3ミラー(S 3)との間において光学経路内に配置された、開口制限

手段(B)を具備していることを特徴とする投影用対物 レンズ。

【請求項11】 請求項10記載の投影用対物レンズにおいて、

前記第1ミラー、前記第2ミラー、前記第3ミラーの間の間隔は、前記開口制限手段が自由にアクセス可能であるように、選択されていることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項12】 請求項11記載の投影用対物レンズにおいて、

前記第1ミラーから前記第3ミラーまでの間の距離 (S 凹面 - 凸面 - 凹面とされて1S3)と、前記第1ミラーから前記第2ミラーまでの 対物レンズ。 間の距離 (S1S2)と、の比が、 0.5 < S1S3 【請求項20】 請求項1 / S1S2 < 2 の範囲とされていることを特徴とする 20 影用対物レンズにおいて、投影用対物レンズ。 前記第1ミラー (S1) の

【請求項13】 請求項1~12のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて、

前記開口制限手段が、前記第2ミラー(S2)と前記第3ミラー(S3)との間において、前記第1ミラー(S1)上に配置されていることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項14】 請求項1~13のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて、

イメージ側での開口数(NA)がNA≧ O. 15であり、

ウェーハにおける円弧形状視野幅 (W) が、1.0 mm ≦Wであり、

前記各ミラーに関して、非球面形状のピーク対谷(PV)で測ったときの、最適適合球面からの最大ズレ量(A)が、A \leq 12 μ m $-64<math>\mu$ m \times (0.25-NA) -0.3μ m/mm(2mm-W)という範囲であることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項15】 請求項1~8のいずれかに記載の投影 用対物レンズにおいて、

前記開口制限手段(B)が、前記第2ミラー(S2)上にまたは前記第2ミラー(S2)の近傍に配置されていることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項16】 請求項15記載の投影用対物レンズにおいて、

前記第1ミラーおよび前記第3ミラー間の距離 (S1S3) と、前記第1ミラーおよび前記第2ミラー間の距離 (S1S2) と、の比が、 0.3<S1S3/(S1S2) < 2 の範囲であり、

前記第2ミラーおよび前記第3ミラー間の距離(S2S 50 影用対物レンズにおいて、

3) と、前記第3ミラーおよび前記第4ミラー間の距離(S3S4)と、の比が、 0.7<S2S3/(S3S4)<1.4 の範囲とされていることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項17】 請求項1~16のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて、

すべての前記ミラーが、非球面形状とされていることを 特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項18】 請求項1~16のいずれかに記載の投 10 影用対物レンズにおいて、

最大でも5個のミラーが、非球面形状とされていること を特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項19】 請求項1~18のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて、

前記第2ミラー、前記第3ミラー、前記第4ミラー、前記第5ミラー、前記第6ミラーが、順に、凹面-凸面-凹面-凸面-凹面とされていることを特徴とする投影用 対物レンズ。

【請求項20】 請求項1~19のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて

前記第1ミラー(S1)のイメージ化比(eta)が正であって、好ましくは、eta、eta < 1 . 5 であることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項21】 請求項1~19のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて、

前記第2ミラー(S2)と前記第3ミラー(S3)と前記第4ミラー(S4)とによって構成されたサブシステムのイメージ化比(β)が負であって、好ましくは、-0.5> β >-1.5であることを特徴とする投影用対30 物レンズ。

【請求項22】 請求項1~21のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて、

前記対物レンズの波面誤差の r m s 値 (2 乗平均平方根)が、イメージ視野全体にわたって、最大でも0.07 λ であり、好ましくは、0.03 λ であることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項23】 請求項22記載の投影用対物レンズにおいて、

イメージ視野の幅が、少なくとも1.0mmであること 40 を特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項24】 請求項1~23のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて、

前記対物レンズが、イメージ側においてテレセントリック系であることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項25】 請求項24記載の投影用対物レンズにおいて、

前記対物レンズが、対象物側においてテレセントリック 系であることを特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項26】 請求項1~24のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて、 対象物における主要光線が、光学軸を向いていることを 特徴とする投影用対物レンズ。

【請求項27】 請求項9~26のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて、

最小の焦点距離を有したミラーが、前記中間イメージの 後に配置されていることを特徴とする投影用対物レン

・ズ。

【請求項28】 請求項1~27のいずれかに記載の投 影用対物レンズにおいて、

前記第3ミラーおよび前記第6ミラー間の距離(S3S 10 6) が、0.3×(S3の直径+S6の直径) <S3S 6という関係を満たすことを特徴とする投影用対物レン ス。

【請求項29】 マイクロリソグラフィー投影露光装置 であって、

請求項1~28のいずれかに記載された投影用対物レン ズと、反射マスクと、を具備していることを特徴とする マイクロリソグラフィー投影露光装置。

【請求項30】 マイクロリソグラフィー投影露光装置 であって、

請求項1~28のいずれかに記載された投影用対物レン ズと、透過マスクと、を具備していることを特徴とする マイクロリソグラフィー投影露光装置。

【請求項31】 請求項29または30記載のマイクロ リソグラフィー投影露光装置であって、

さらに、前記円弧形状視野を照光するための照光システ ムを具備していることを特徴とするマイクロリソグラフ ィー投影露光装置。

【請求項32】 集積回路の製造方法であって、

請求項29~31のいずれかに記載された投影露光装置 30 を使用することを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロリソグラ フィー用対物レンズ、および、この対物レンズを備えた 投影露光装置、ならびに、これを利用した集積回路の製 造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】130nm以下の解像度の構造をイメー ジ化するために、193nm以下の波長で動作するリソ 40 グラフィー光学系を使用することが、既に提案されてい る。実際、このようなリソグラフィー光学系において は、 λ=11 nmや λ=13 nmという波長範囲の極紫 外光(EUV)でもって、100nm以下の構造を形成 することが示唆されている。リソグラフィー光学系の解 像度は、k1 をリソグラフィープロセスの特定パラメー タ、入を入射光の波長、NAを光学系のイメージ側にお ける開口数とすれば、 RES=k1入/NA で表され る。例えば、開口数が0.2の場合には、13nmによ る50nm構造のイメージは、k1 = 0. ファという比 50 いるような極薄のミラーしか使用することができない。

較的単純なプロセスを要求する。 k1 = 0.64であれ ば、11nmの放射によって35nm構造のイメージを 得ることができる。

【OOO3】EUV領域におけるイメージ化光学系にお いては、多層コーティングを有した実質的な反射系が、 光学部材として利用可能である。好ましくは、Mo/B e からなる多層が、 λ = 1 1 n mで動作する光学系に対 しての多層コーティング系として使用され、一方、入= 13 nmにおいては、Mo/Siからなる多層系が使用 される。多層コーティングの反射率が約70%の場合に は、例えばEUV投影用対物レンズを使用したマイクロ リソグラフィーといったような応用においては、十分な 光学強度を確保するために、できる限り少数の光学素子 しか使用しないことが望ましい。詳細には、大きな光強 度を得るためには、また、イメージ化エラーの補正を可 能とするためには、6個のミラーを備え開口数(NA) が0.20とされた光学系が、使用される。

[0004]

20

【発明が解決しようとする課題】マイクロリソグラフィ 一のための、6個のミラーを備えた光学系は、米国特許 明細書第5,686,728号、欧州特許明細書第77 9,528号、および、米国特許明細書第5,815, 310号によって公知となっている。上記米国特許明細 書第5,686,728号における投影リソグラフィー 光学系は、6個のミラーを備えた投影用対物レンズを具 備している。この場合、反射性ミラー表面の各々は、非 球面の形態とされている。これらミラーは、障害物のな い光学経路が得られるような状況で、共通の光学軸に沿 って配置されている。この米国特許明細書第5,68 6,728号によって公知の投影用対物レンズが、10 0~300nmの波長のUV光に対してのみ使用される ものであることにより、この投影用対物レンズのミラー は、約±50 µmという非常に大きな非球面性を有して おり、約38°という非常に大きな入射角度を有してい る。NA=O. 2へと開口数を減少したにしても、ピー クからピークで測ったときに25μmという非球面性が 残り、入射角度の減少量は少ない。このような非球面性 および入射角度は、現存技術におけるEUV領域におい ては、使用できるものではない。というのは、EUV領 域の技術においては、ミラーの表面品質および反射率と して、さらに高度なものが要望されるからである。

【0005】上記米国特許明細書第5,686,728 号における対物レンズに関し、EUVマイクロリソグラ フィーにとって望ましい例えば11 nmや13 nmとい ったような100nm以下の波長での使用に対しての障 害となっている他の欠点は、ウェーハとウェーハに最も 近いミラーとの間の距離が短いことである。このように この距離が短いことのために、その米国特許明細書第 5,686,728号における装置において使用されて 20

興味の対象をなす11nmや13nmの波長に対して適切であるような多層系のコーティングに対しては、かなりの応力がかかることにより、そのような薄いミラーは、非常に不安定である。

【0006】 13μ mや 11μ mといった波長にさえおけるEUVリソグラフィー用の、6個のミラー付きの投影用対物レンズは、先の欧州特許明細書第779, 528号によって公知となっている。この投影用対物レンズは、また、<math>6個のミラーのうちの少なくとも2つのミラーが、 26μ mおよび 18.5μ mという非常に大きな 10非球面性を有しているという欠点をかかえている。うまくないことに、この欧州特許明細書第779, 528号における構成においては、ウェーハに最も近いミラーとウェーハとの間の光学的動作距離が非常に短く、そのため、不安定性が発生したり、負の機械的動作距離ができたりする。

【0007】よって、上記従来技術における欠点を有していないような、短波長でのリソグラフィーのための、好ましくは100n以下の波長でのリソグラフィーのための、投影用対物レンズが要望されている。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明のある見地によれ ば、6個のミラーを備えた投影用対物レンズであって、 被照光ウェーハの最も近くに配置されるミラーが、イメ ージ側での開口数 (NA) がNA≥ O. 15であるよう にして配置されることによって、従来技術の欠点が克服 される。また、ウェーハの最も近くに配置されるミラー は、イメージ側における光学的にフリーな動作距離が、 ウェーハの近くに配置されるミラーの直径以上である か:あるいは、イメージ側における光学的にフリーな動 30 作距離が、ウェーハの近くに配置されるミラーの直径の 3分の1と、20mm~30mmの範囲の長さと、の和 以上であるか;あるいは、イメージ側における光学的に フリーな動作距離が、50mm以上であるか;のいずれ かの状況で配置される。好ましい実施形態においては、 イメージ側における光学的動作距離は、60mmとされ る。

【0009】本発明の他の見地によれば、6個のミラーを備えた投影用対物レンズは、イメージ側での開口数NAがNA \ge 0.15であり、ウェーハにおける円弧形状 40 視野幅Wが、1.0mm \le Wという範囲であり、6個のミラーのすべてに関して、非球面形状のピーク対谷で測ったときの、最適適合球面からの最大ズレ量Aが、A \le 19 μ m-102 μ m \times (0.25-NA)-0.7 μ m/mm(2mm-W)という範囲に制限されていることによって特徴づけられる。好ましい実施形態においては、すべてのミラーに関し、非球面形状のピーク対谷で測ったときの、最適適合球面からの最大ズレ量Aは、A \le 12 μ m-64 μ m \times (0.25-NA)-0.3 μ m/mm(2mm-W)という範囲によって制限され 50

る。

【0010】本発明のさらに他の見地においては、6個のミラーを備えた投影用対物レンズは、イメージ側での閉口数NAがNA≧0.15であり、ウェーハにおける円弧形状視野幅Wが、1.0mm≦Wという範囲であり、すべてのミラーにおける光入射に関して、面に対する直交方向から測ったときの入射角度AOTが、AOI≦23°-35°×(0.25-NA)-0.2°/mm(2mm-W)という範囲によって制限されることによって特徴づけられる。

【0011】好ましくは、本発明の実施形態は、上記3つの見地のすべてを含む。例えば、そのような実施形態においては、光学的動作距離が、NA=0.20において50mm以上であり、かつ、ピーク対谷での非球面偏差が上記範囲内であり、かつ、入射角度が上記範囲内である。

【0012】非球面性という用語は、使用範囲において最適適合をなす球面に対しての、非球面形状表面の、ピーク対谷での偏差Aのことを意味している。非球面状表面は、この例においては、ミラーの頂点に中心を有しているとともに中間部における有効領域の上端およびでにおいて非球面と交差する球面を使用することによってに似される。入射角度とは、常に、入射ビームと、表角度を意味している。ミラーに関しての入射光最大入角度を意味している。ミラーに関しての入射光最大入角度が与えられる。すなわち、入射束制限ビームの角度が与えられる。使用直径とは、通常円形ではないような使用領域に対しての包絡円の直径として定義される。【0013】好ましくは、ウェーハ側における光学的動作距離は、60mmとされる。

【OO14】対物レンズは、EUVにおいてだけではな く、本発明の範囲を逸脱することなく、他の波長におい ても使用することができる。しかしながら、いずれの場 合においても、イメージ品質の劣化を避けるためには、 とりわけ中央陰影(centralshading) による劣化を避 けるためには、投影用対物レンズのミラーは、障害物の ない光学経路を形成し得るようにして配置されるべきで ある。さらに、光学系の取付を容易なものとするため に、また、光学系の調整を容易なものとするために、ミ ラー面は、主軸に対しての回転対称性を有した面をなす ように構成されるべきである。さらに、アクセス可能な 開口を有したコンパクトな構成とするために、また、障 害物のない経路を確立するために、投影用対物レンズデ バイスは、好ましくは第4ミラーの後に形成されるよう な、中間イメージを形成し得るよう構成されている。こ のような光学系においては、開口制限手段を、前方側に おける開口の小さな部分に設けることができ、開口制限 手段に対して関連した光束面は、最後のミラーの焦点面 内にイメージ化される。このような光学系は、イメージ 空間内において、テレセントリック系ピームを確保す

る。

【0015】本発明のある実施形態においては、第25 ラーと第3ミラーとの間に、自由にアクセス可能な開口 制限手段が、光学的にかつ物理的に配置される。開口制 限手段に対しての良好なアクセス可能性は、第1ミラー から第3ミラーまでの間の距離(S1S3)と、第1ミ ラーから第2ミラーまでの間の距離(S1S2)と、の 比が、 0.5<S1S3/S1S2<2 の範囲とさ れている場合に、確保される。また、第2ミラーと第3 ミラーとの間に配置された開口制限手段によって、第3 10 ミラーから第4ミラーへと進む光のぼやけを防止するた めに、第2ミラーから開口制限手段までの間の距離(S 2 開口)と、第3ミラーから開口までの間の距離 (S3) 開口) と、の比が、 O. 5 < S 2 開口/ (S 3 開口) く2 の範囲とされる。このように配置された光学系を 使用することにより、投影用対物レンズの前段部分にお ける角度負荷を、軽減することができる。

【0016】第2ミラーS2と第1ミラーS1との間に物理的に位置した開口制限手段は、S1からS2へと進む光の拘束(クリッピング)を避けるためには、少なく 20とも部分的には、狭いリングとして形成しなければならない。このような構成においては、望ましくない直接光がまたはS1上およびS2上における反射光が、開口リングの外側を通過してウェーハへと到達するという危険性がある。しかしながら、開口制限手段が、第2ミラーと第3ミラーとの間に光学的に配置されている場合(機械的に容易に実現することができる)には、この望ましくない光を有効にマスク(遮蔽)することができる。開口制限手段は、第1ミラー内における開口として形成す 30ることもできるし、第1ミラーの背後に形成することもできる。

【0017】本発明の他の実施形態においては、開口制限手段は、第2ミラー上にまたは第2ミラーの近傍に配置される。ミラー上に開口を配置することは、機械的な形成が容易であるという利点がある。ここで、小さな入射角度での障害物のないピーム経路を確保するためには、第1ミラーおよび第3ミラー間の距離(S1S3)と、第1ミラーおよび第2ミラー間の距離(S1S2)と、の比が、 0.3 \leq S1S3/S1S2 \leq 2 の範 40 囲であり、かつ、第2ミラーおよび第3ミラー間の距離(S2S3)と、第3ミラーおよび第4ミラー間の距離(S3S4)と、の比が、 0.7 \leq S2S3/(S3S4) \leq 1.4 の範囲とされる。

【0018】6個ミラー光学系におけるイメージ化誤差を補正し得るよう、好ましい実施形態においては、6個すべてのミラーが、非球面形状とされている。しかしながら、代替可能な実施形態においては、最大でも5個のミラーが非球面形状とされており、この場合には、製造プロセスを簡略化することができる。その場合、1つの50

ミラーを、好ましくは最大のミラーすなわち第4ミラーを、球面ミラーの形態とすることができる。さらに、第 2ミラーから第6ミラーが、順に、凹面一凸面一凹面一 凸面一凹面とされていることが好ましい。

【0019】少なくとも50nmの解像度を得るためには、光学系の波面のrms値(2乗平均平方根)は、最 - 大でも0.07人であり、好ましくは、0.03人である。

【0020】有利には、本発明の実施形態においては、 対物レンズは、イメージ側において常にテレセントリッ ク系である。反射マスクとともに動作する投影システム においては、対象物側におけるテレセントリックビーム 経路は、伝達を大いに低減させるようなビームスプリッ タを通しての照光なしでは、不可能である。そのような デパイスのうちの1つは、特開平7-283116号に より公知である。したがって、レチクル上における主要 ビーム角度は、ぼやけのない照光が可能であるように、 選択されている。これに代えて、透過マスクを備えたシ ステムにおいては、対物レンズは、対象物側においてテ レセントリック系とすることができる。これら実施形態 においては、第1ミラーは、好ましくは、凹面ミラーで ある。全体的に、ウェーハ上におけるテレセントリック 誤差は、10mradを超えるべきではなく、典型的に は、2mrad~5mradであり、2mradが好ま しい。このことは、イメージ化比の変化が焦点深さ全体 にわたって許容範囲内にあることを保証する。

【0021】本発明のすべての実施形態においては、6個ミラー対物レンズは、付加的に、視野ミラー、あるいは、3個のミラーからなる縮小用サブシステム、あるいは、2個のミラーからなるサブシステムを備えることができる。

【0022】投影用対物レンズに加えて、本発明においては、少なくとも1つの投影用対物レンズデバイスを具備した投影露光装置が利用可能である。ある実施形態においては、投影露光装置は、反射マスクを具備しており、他の実施形態においては、透過マスクを具備しておる。好ましくは、投影露光装置は、偏心軸を有した円弧形状視野スキャナーを照光するための照光デバイスを具備している。さらに、走査スリットのセカント(正接)長さは、少なくとも26mmとすることができ、リング幅は、0.5mmより大きなものとすることができる。これにより、この装置における一様な照光が可能となる。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照しつつ、本 発明の実施形態について説明する。

【0024】図1は、中間イメージと、第2ミラーと第3ミラーとの間におけるアクセス自由な開口制限手段と、0.2という開口数と、を有した、本発明の実施形態を示す図である。図2は、米国特許明細書第5,68

6,728号に開示されているような、100nmより も長い波長のための、6個のミラーを備えた従来の対物 レンズ構成を示す図である。図3は、第3ミラーと第4 ミラーとの間に配置された第1ミラー上に開口制限手段 を有した、本発明の第2実施形態を示す図である。図4 は、第2ミラー上に開口制限手段を有するとともに動作 距離が59mmであるような、本発明の第3実施形態を 示す図である。図5は、中間イメージと、0.28とい う開口数NAと、ウェーハに最も近いミラーの有効直径 の約3分の1と20~30mmの範囲の長さとの合計長 10 さを最小長さとするイメージ側上における光学的動作距 離と、を有した、本発明の第4実施形態を示す図であ る。図6は、中間イメージと、0.30という開口数N Aと、を有した、本発明の第5実施形態を示す図であ

る。図7Aおよび図7Bは、それぞれに例示された視野

に対して使用される直径を示す図である。

【0025】図1,3,4には、本発明による6個のミ ラーを有した投影用対物レンズの構成が、示されてい る。各図に示されているように、ウェーハに最も近いミ ラーの使用直径以上の、フリーな光学的動作距離が設け 20 られている。これに対して、図2には、例えば米国特許 明細書第5,686,728号に開示されているよう な、100nmよりも長い波長に対して使用するため の、従来構成が示されている。以下のすべての実施形態 においては、同一部材に対しては同一符号が使用され、 以下の名称が使用される。すなわち、第1ミラー(S 1)、第2ミラー(S2)、第3ミラー(S3)、第4 ミラー(S4)、第5ミラー(S5)、第6ミラー(S 6)、が使用される。

【0026】特に、図1には、レチクル面2からウェー 30 ハ面4に至るビーム経路を有した、6個ミラー型の投影 用対物レンズを示している。この実施形態は、イメージ 比β>Oでもって対象物上に仮想イメージを形成するた めの視野ミラー(フィールドミラー)S1を備えてい る。S2、S3、S4によって形成される3個ミラ一系 が設けられていて、この3個ミラー系は、中間イメージ **Zとして、仮想イメージの実在縮小イメージ(縮小され** た実像)を形成する。最後に、2個ミラー系S5, S6 は、テレセントリック系という要求を維持しつつ、中間 イメージスを、ウェーハ面4内においてイメージ化す る。3個ミラーサブ光学系の収差と、2個ミラーサブ光 学系の収差とは、互いに平衡している。そのため、光学 系全体は、集積回路の製造という応用に対して十分に高 品質の出力を有している。

【OO27】物理的開口制限手段Bが、第2ミラーS2 と第3ミラーS3との間に、配置されている。図1に明 瞭に図示するように、開口制限手段Bは、第2ミラーS 2と第3ミラーS3との間におけるビーム経路中におい てアクセス可能とされている。さらに、ウェーハに最も

ラーS5と、ウェーハ面4と、の間の距離(間隔)は、 使用されているミラーS5の直径よりも大きい。言い換 えれば、【S5からウェーハ面4への光学距離】>【S 5の使用直径〕という条件が満たされている。距離に関 しての他の要求を満たすことも可能である。例えば、第 5ミラーS5とウェーハ面4との間の距離として、

(1) ウェーハに最も近いミラーS-5の使用直径の3分 の1の長さと、20mmと、の和よりも大きいような距 離、あるいは、(2)50mmよりも大きいような距 離、を使用することができる。好ましい実施形態におい ては、この距離は、60mmとされる。

【0028】このような比較的大きな距離は、0よりも 大きいような十分に大きなフリーな動作距離を保証し、 また、好ましくは11~13 nmの波長といったような 100nm未満の波長に対しての使用に適合した光学部 材の使用を可能とする。この範囲における光学部材とし ては、例えば、Mo/Si多層系やMo/Be多層系が ある。ここで、 A=13 nmに対して典型的な多層系 は、Mo/Si層対であり、 $\lambda = 1.1 \text{ nm}$ に対しては、 Mo/Be系である。いずれの場合においても、約70 層対のものが使用される。このような光学系において達 成可能な反射率は、約70%である。多層系において は、350MPaを超える層応力が起こり得る。このよ うな応力値は、表面変形を誘起し得るものである。特 に、ミラーのエッジ領域において、表面変形を誘起しや すい。

【0029】例えば図1に示されているような、本発明 による光学系は、 RES=k1 A/NA という関係式 を満たしている。これは、最小50nmという公称解像 度をもたらす。k1 をリソグラフィープロセスに特有の パラメータとしたときに、開口数NAを最小のO. 2と すれば、 $\lambda = 13$ nmに対して $k_1 = 0$. 77におい T、また、 $\lambda = 1.1 \, \text{nm}$ に対し $Tk_1 = 0.64$ におい て、最小35 nmという公称解像度が得られる。

【〇〇3〇】また、図1に示す対物レンズのビーム経路 は、障害のないものである。例えば、26×34cm2 あるいは26×52cm2 というイメージフォーマット を形成するためには、本発明による投影用対物レンズ は、好ましくは、走査スリットのセカント(正接)長さ 40 が少なくとも26mmであるような、円弧形配置走査投 影露光装置において使用される。

【0031】投影露光装置においては、透過マスクやス テンシルマスクや反射マスクといったような多数のマス クを使用することができる。イメージ側においてはテレ セントリック系であるような光学系は、対物レンズ側に おいては、使用されるマスクに応じて、テレセントリッ ク系とすることもテレセントリック系としないこともで きる。例えば、反射マスクを使用しているときに、対物 レンズ側においてテレセントリック系ピーム経路を形成 近いミラーつまりこの実施形態においては第5番目のミ 50 するためには、透過縮小ビームスプリッタを使用しなけ

ればならない。対物レンズ側において非テレセントリッ ク系ピーム経路である場合には、マスクの平坦性からの ズレが、イメージに寸法誤差をもたらす。したがって、 レチクル面における主要光線角度は、レチクルの平坦性 に対する要求を到達可能な範囲とし得るよう、好ましく は10°以下である。しかも、図1の光学系は、0.2 という開口数に対して、ウェーハレベルにおいて、1m radというイメージ側でのテレセントリック誤差を有 している。

のために、最後のミラーS6の入射瞳孔は、このミラー の焦点面にあるいはその近傍に位置している。したがっ て、中間イメージを有しているこのような光学系におい ては、開口Bが、主に第1ミラーS1と第3ミラーS3 との間における光学経路において前方側における開口制 限部分をなし、この開口制限に関連した瞳孔面が、最終 ミラーの焦点面内においてイメージ化されることとな

【0033】図1におけるすべてのミラーS1~S6 は、約7.3μmという最大非球面性を有した非球面状 20 のものとして構成されている。構成の非球面性が小さい ことは、製造面からは有利である。その理由は、多層ミ ラーの表面処理における困難さが、非球面偏差および非 球面性の傾きに比例して増大するからである。

【0034】6個ミラー対物レンズの大きな入射角度 は、第5ミラーS5において起こり、約18.4°であ る。ミラー全体にわたっての入射角度の最大変化も、ま た、第5ミラーS5において起こり、約14.7°であ る。 $\lambda = 13$ nmにおける波面誤差は、0.032 λ よ りも良好であり、ポイントイメージの重心ズレは、3 n 30 m未満であり、静的な寸法補正捻れは、4 nmである。 【0035】第2ミラーと第3ミラーとの間における開

口制限手段は、自由にアクセス可能なものである。開口 制限手段を通ってS3からS4へと向かう光のぼやけ

は、0.5< \$1\$3/\$1\$2 <2、かつ、0.5 < [S2開口] / [S3開口] <2という条件が満足さ れているときには、両ミラー上における両入射角度を同 時に許容範囲内のものとすることにより、防止される。 ここで、記号S1S3は、両ミラーS1, S3の頂点ど うしの間の機械的距離を意味している。また、〔S2開 口)は、ミラーS2の頂点と開口との間の機械的距離を 意味している。さらに、図1,3,4のいずれの実施形 態においても、ミラー上への入射角度を減少させるため 【0032】大きなイメージ側でのテレセントリック性 10 に、レチクルからS1への距離は、S2からS3への距 離よりも、小さなものとされている。すなわち、レチク ルS1<S2S3という関係が成立している。好ましく は、レチクルは、最初のミラー(例えば、S2)の前方 側において、レチクルと第1ミラーとの間における入射 光の方向に沿って、十分遠くに位置している。この場合 には、例えば、レチクルとS2との間の間隔は、80m mとされている。

> 【0036】また、図1,3,4,5の実施形態におい ては、ミラーS3,S6間の間隔は、これらミラーS 3, S6として十分な厚さのミラーを使用できるような 大きさに選択されている。ミラーの厚さが厚いというこ とは、強度や安定性や、上述のような大きな層内張力に 対する耐性が良好であることを意味している。このよう な光学系においては、O. 3×(S3の使用直径+S6 の使用直径) <S3S6という関係であることが好まし

> 【0037】以下の表1においては、図1に例示した光 学系のパラメータが、Code V(登録商標)名称で例示さ れている。対物レンズは、26×2mm²という円弧形 視野を有しかつ開口数がO. 2とされた5倍の光学系で ある。この光学系のイメージ側での平均半径は、約26 mmである。

【表1】

部材No.	半径		厚さ		直径		タイプ
対物レンス	INF		80. 9127		200.00	200	
			413. 0257		258. 17	23	
SI	A(1)		-88. 8251		197. 57 195. 61		REFL
			-324. 2006		188. 61		*
			0.0000		700.01		
S 2	A(2)		324.2006		188. 70 67. 17		REFL
			423. 6214		183. 21	80	
			0.0000				
S 3	A(3)		-423. 6214		184. 70 519. 05		REFL
			-74L 9270				
S 4	A(4)		498. 5484		541.04 248.62		REFL
İ	- 1		109. 8242		177. 54		
	i		281. 5288			-	
S 5	A (5)		-281. 5288		65. 0842		REFL
S 6	A (6)		281.5288		187. 95- 78. 39		REFL
イメージ	イメー	ジ幅	59. 9202	53. 988		B9	
非球面定數 7.=	t: (曲率) Y²/([1+(1-(1+K)	(曲率) *Y*) ' *]+(A)Y	*+(B) Y *-	+(C)Y*+@)Y'	,
非球面	曲串	ĸ	A	В		c	D
A(1)	0.00031800	-27. 686599	0.00000E+00	1. 32694P-15		2.00546E-2	-8. 49471E-25
A(2)	0.00094928	-3. 998204	0. 00000E+00	4. 03894E-15		-6. 15047E-20	2. 73303E-25
A(3)	0.00126752	0. 424198	0. 000000E+00	1. 5876	56E-15	-8. 27965E-2	2.80328E-24
A(4)	0.00123850	0. 023155	0. 00000E+00	2. 460	48E-17	-1.08266E-2	2 3.75259E-28
A(5)	0. 00329892	2. 902916	0. 00000E+00	1. 5562	28E-12	-6. 71619E-1	7 -5. 30379E-21
A(6)	0. 00277563	D. 072942	0. 00000E+00	2. 9628	85 E -16	3. 99125E-2	4. 55007E-26
参照液長=	1 3 n m						

【0038】図2には、米国特許明細書第5,686, 728号による、入<100nmという波長でのマイク ロリソグラフィーのための投影用対物レンズの構成が示 されている。図1における部材と実質的に同様の部材に 30 ついては、同一参照符号が付されている。明らかなよう に、ウェーハに最も近いミラーS5と、ウェーハと、の 間の距離(間隔)は、ミラーS5の直径よりもかなり小 さく、約20mmの程度である。このことは、EUV領 域の光学系に対しては、強度の問題や安定性の問題を引 き起こす。その理由は、複数の層内における張力が極め て大きいからである。しかも、この光学系は、50μm という非常に大きな非球面性を有しており、最大入射角 度が38°にも達する。製造の観点からは、また、コー ティング技術の観点からは、これらの非球面性や入射角 40 度は、EUV領域における使用には不適切である。

【0039】図3には、6個ミラー光学系の代替可能な 実施形態が示されている。この場合には、開口制限手段 Bは、第1ミラー上に配置されている。この場合におい ても、図1における部材と同様の部材については、同一 参照符号が付されている。この第2実施形態において は、図1に示す第1実施形態と同様に、ウェーハに対し ての(S5からの)距離は、60mmである。よって、 ウェーハに最も近いミラーS5の直径よりも大きなもの である。図1の場合と同様に、S2とS3との間の距離 50 S4がO.4 μmだけわずかに非球面とされている場合

は、先の米国特許明細書第5,686,728号の場合 と比較して、かなり増大されている。そのため、この光 学系においては、大きな入射角を避けることができる。 【0040】図1の対物レンズに対しての1つの相違点 は、図3においては、開口制限手段Bが、第1ミラーS 1上に配置されていることである。この配置の結果とし て、S2上において反射された反射光からのぼやけを減 少させることができる。これに対して、物理的開口制限 手段がS1とS2との間に配置されている場合には、光 は、狭いリングとして構成されている開口制限手段を超 えて通過することができる。図3に示す第2実施形態に おいては、開口は、S1ミラー内における開口とするこ とも、S1の背面上に位置した開口とすることもでき

【0041】この第2実施形態の他の利点は、ミラーS 4が球面構成とされていることである。このことは、ミ ラーS4がこの光学系の中で最も大きいミラーであるこ とにより、特に製造面からの有利さが大きい。このよう な構成であると、使用される非球面性の範囲が、10. 5 μ mへと、若干増加する。最大の入射角度は、ミラー S5において起こり、約18.6°である。構成の波面 誤差は、1.7mm幅の円弧形視野内においては、入= 13 nmにおいて、0. 032 λ である。また、ミラー には、波面誤差は、1.8mm幅の円弧形視野内においては、 $\lambda = 13$ nmにおいて、0.031 λ である。不要な光の有効なマスキングは、開口制限手段がミラーS1上に直接的に形成されている場合だけでなく、開口制限手段がミラーS1の背面上に形成されている場合すなわちミラーS2の後方に形成されている場合において

も、得られる。好ましくは、開口制限手段は、S2S1≦ O. 9× [S2開口] という関係を満たすようにし

て配置される。

【0042】表2は、図3に例示した5倍対物レンズの構成データをCode V(登録商標)名称で示している。この場合には、第4ミラーS4は、球面である。26×1.7mm²というイメージ視野における平均半径は、約26mmである。

【表 2 】

部村No.		半径		厚さ		直径		タイプ
対物レン	ズ	INF		85. 2401		g=c 1000		
		1		358. 4668		256. 13	2 3	
S 1		A(1)		0.0024		203.89		REFL
				-358. 4691		203.88		}
				0.0000		201.96	11	
S 2		A(2)		358. 4691		201.99		REFL
				関口 390.5456		60.75	-	
				0.0000		187. 24	86	
S 3		A(3)		-390, 5456		188. 94 505. 86		REFL
		l		-104. 1273		305. 60	80	}
S 4		A(4)		494. 6729		550. 36 256. 92		REFL
				114. 3062				
				281.6969		181. 73		
S 5		A (5)		-281.6969		64. 4286		REFL
S 6		A (6)	A(6) 281. 6969			187. 8549 78. 1545		REFL
イメージ		イメー	<u> </u>	60, 0041		10.1010		
		L		J		53. 69	96 	L
非球面定 Z	数:	率) ү*∕	[1+(1-(1+K)	(曲率) *Y*) ' ']+(A)Y	4+ (B) Y*	+(C)Y*+(D)Y'	
非球面	曲年	1	K	A	В		C	D
A(1)	0.0	0035280	-58. 238840	0.00000E+00	2. 140	93E-15	2. 294988-2	0.00000E+00
A(2)	0.0	0097971	-4. 160335	0. 00000E+00	1. 546	96E-15	8. 15622E-2	0.00000E+00
A(3)	0.0	0117863	-2. 136423	0. 000000£+00	-1.78	563E-16	3. 45455E-2	0.00000E+00
A (4)	0. 00124362 0. 000000 0. 00000E+00		0. 000000£+00	0. 00000E+00 0. 00000E+0		0.00000E+00		
A (5)	0.00	0338832	2. 909987	0. 00000E+00	7. 901	23E-13	7. 04899E-1	7 0.00000E+00
A (6)	0.00	0278660	0.062534	0. 000000E+00	2. 795	26E-16	7. 00741E-2	0.00000E+00
参照被長	= 1	3 n m						

【0043】他の実施形態(第3実施形態)が、図4に示されている。この場合においても、先の図面における部材と同様の部材については、同一参照符号が付されている。この場合には、開口制限手段Bは、第2番目のミラーすなわち第2ミラーS2上に、光学的にかつ機械的に配置されている。S2上に開口制限手段を配置するこ40とが比較的容易であることが、この第3実施形態の利点である。図4に示す光学系は、4倍の縮小光学系であって、2mm幅の円弧形視野内においては、 $\lambda=13nm$ において、波面誤差が0.021 λ である。使用されているものの中での最大の非球面性は、11.2 μ mであ

り、最大の入射角度は、S5において起こり、約18.3°である。イメージ視野における平均半径は、先の第1および第2実施形態と同様に、約26mmである。また、ウェーハと、ウェーハに最も近いミラーS5と、の間の距離は、ウェーハに最も近いミラーS5の直径よりも大きい。この第3実施形態においては、約59mmである

【0044】表3は、図4に例示した第3実施形態における光学的パラメータを、Code V(登録商標)名称で示している。

【表3】

部村No.		半径		厚さ		直径		タイプ
対物レン	ズ	INF		84. 0595	•			
ł		l		473. 5521		205. 66	42	
S 1		A(1)		-145. 8261		147. 38		REFL
				-327. 7260 開口 0. 0000		136. 47 112. 01	-	
S 2		A(2)		473. 5521		112. 12		REFL .
		l		190. 4830		163. 52		
				0.0000		184. 47	83	
S 3		A(3)		-190, 4830		185. 38		REFL
		1		-399. 1713		358.67	20	
S 4		A(4)		589. 6560		654. 52		REFL
				207. 5220		310. 19		
		}		276. 2668		175. 30	be	
S 5		A (5)		-276. 2668		65. 2138		REFL
S 6		A (6)		276. 2668		182.8159 77.5085		REFL
イメージ		イメー	ジ幅	59. 0000		53. 99	68	
非球面定 2	数: =(曲:	~ 車) γ */	[1+(1-(1+K)	 (曲串) *Y*) ' ′ *]+(A)Y'	'+ (B) Y *	+(c)Y*+(D)Y'	•
非球面	曲導	3	K	A	В		c	[D
A(1)	0.00	0015851	441.008070	0.00000E+00	-3. 499	916E-16	1. 27478E-1	9 -3. 3702 IE-25
A (2)	0. D	юк9932	-5. 032907	0. 000000E+00	-6. 958	352E-15	-7. 53236E-2	0 -2. 74751E-24
A(3)	0.00	0188578	0. 913039	0. 00000E+00	-1.60	100E-15	-9. 53850E-2	0 1.30729E-26
A(4)	0.00	0108147	0. 038602	0. 00000E+00	2. 489	925E-18	-5. 29046E-2	4 -4. 37117E-31
A (5)	0.00	0269068	7. 253316	0. 00000E+00	-5. 700	008E-13	-9. 32236E-1	7 -6. 09046E-21
A (6)	0.00	0281036	0. 150957	0. 00000E+00	1.308	322E-15	1. 86627E-2	0 5.08158E-25
参照波長	= 1	3 n m						

【0045】図5は、本発明の第4実施形態を示してお り、この実施形態においては、視野ミラーS1と、第2 ~第4ミラーS2~S4からなる第1サブシステムと、 テムと、が設けられている。β>0とされたイメージ化 比βを有した視野ミラーS1は、対象物2の仮想イメー ジを生成する。この仮想イメージは、その後、β<0で あるような、第2, 第3, 第4ミラーS2, S3, S4 によって構成される第1サブシステムによって、実像を なす中間イメージとへとイメージ化される。実在中間イ メージ2は、第5および第6ミラーS5, S6から構成 された第2サブシステムによって、実像イメージとし

て、ウェーハ面4上にイメージ化される。この光学系の 開口数は、NA=0.28である。最後のミラーS5と ウェーハ面4との間の光学的にフリーな動作距離は、ウ 第5および第6ミラーS5、S6からなる第2サブシス 30 ェーハに最も近い近ミラーの使用直径の3分の1と、2 0~30mmという長さと、の和よりも大きなものとさ れている。開口制限手段は、第2ミラーS2上に位置し

> 【0046】表4は、図5に例示した第4実施形態にお ける光学的パラメータを、Code V (登録商標) 名称で示 している。

【表4】

部村心		半径		厚さ	-	遊径		タイプ
対物レン	×	INF		151. 2625			-	
				229. 0820		194. 760	, and	1
S 1		A(1)		-39. 4068		162. 98		refl
				-189. 6752 題口 0. 0000		65.06		
S-2		A(2)		229. 0820		65. 16		REFL
			-	137.5708		168. 350	H	
				0,0000		230. 512	28	1
S 3		A(3)		-137, 5708	-	234. 00	72	REFL.
				-300.3445		386. 250	57	
S 4		A(4)		437.9153		630. 77		KEPL
i				133.0981		343. 15	_	S
				353. 0840		257. 02	25	}
S 5		A(5)		-353. 0840		79. 9521		REFL
S 6		A(6)		353. 0840		264. 28 78. 63		REF1.
イメージ		イメージ	傾	44. 0000		54. 0051		
非球面定 2=(曲4	数: 6) Y*	/[1+(1-	(1+K) (曲华) *Y ⁶	') '^*]+(A) **+	(B) Y*+	(C) Y*+(I	; (G) Y°+ (H) Y=.	+ (D 4 2•
非球面	曲4	2	K E	A F	B G		E H) D
A(1)	-0.	00080028	0.000000 0.00000E+00	-3. 35378E-09 0. 00000E+00		841E-14 000E+00	-7.86902E-1	
A (2)	0.1	00040002	0. 000000 0. 00000E+00	1. 68187E-07 0. 00000E+00		570E-12 000E+00	2. 42710E-1 0. 00000E+0	
A(3)	0.	00113964	-2.760663 0.00000E+00	0. D0000E+00 0. 00000E+00		779E-16 000E+00	1. 03881E-1 0. 00000E+0	
A(4)	0.	00128753	0.019273 -6.20361E-33	0. 00000E+00 0. 00000E+00		746E-18 000E+00	-1. 77496E-2 0. 00000E+0	
A (5)	0.	00373007	11. 6888968 0. 00000E+00	0. 00000E+00 0. 00000E+00		902E-12 000E+00	-4. 32712E-1 0. 00000E+0	
A(6)	0.	00240387	-0. 002567 0. 00000E+00	0. 00000E+00 0. 00000E+00		955E-16 000E+00	-8. 39621£-2 0. 00000E+0	
参照被長	= 1	3 n m						

【0047】図6は、図5と同様であるものの他の代替 合、6個のミラーを備えてなる対物レンズ系は、図5の 場合と同様に、視野ミラーS1と、第1および第2サブ システムと、を備えている。対物レンズ系は、中間イメ ージを生成し、図5の場合と同様に第2ミラーS2上に

形成された開口制限手段Bを備えている。開口数NA 可能な実施形態(第5実施形態)を示している。この場 30 は、0.30である。この第5実施形態における光学的 パラメータを、Code V (登録商標) 名称で、表5に示 す。

【表5】

部村No.		半径		直を		直径		タイプ
対物レン	X	INP		103. 2808				
				229. 3042		197. 187	•	
S 1		A(1)		-39. 2890		157. 622		REFL
				-180, 0152		142. 149	72	
				第日 0.0000		67. 26	i 9	
5.2		A(2)		219.3042-		67. 434	7	BELL
				131, 2051		167. 687	75	
				0.0000		228. 016	12	
S 3		A(3)		-131, 2051		232, 316	2	REFL.
				-247. 5850		401.444	11	
S 4		A(4)		378, 7901		613, 549)3	REFL
				134, 4001		355. 777	4	
		[348, 5086		268. 37	15	
S 5		A (5)		-348, 5086		81, 5255		REFL
S 6		A(6)		348. 5086		269. 2453 75. 4983		REFL
イメージ		イメージ	* 45	36. 1195		53, 9942		
非球面定	数:						·-··	
		•	(1+10)(曲率)*Y*	')'''']+(A)Y'+	+(E) Y	(C) Y + (I	(C) Y=+ OH) Y=-	יויין.
非球面	曲号	1	K E	A F	B G		E 8	15
A(1)	-0.	00061615	0. 000000 -7. 07209E-27	-5. 19402E-09 0. 00000E+00		614E-13 000E+00	-3. 44621E-10 0. 00000E+0	
A(2)	0.	00066911	0.000000 1.84514E-29	1. 69112E-08 0. 00000E+00		908E-12 000E+00	2.89763E-10 0.00000E+0	
A(3)	0.	00140031	0.000000 -2.23484E-28	-8. 71271E-10 0. 00000E+00		622E-15 000E+00	-3. 40869E-20 0. 00000E+0	
A (4)	0.	00143731	0. 000000 1. 49857E-32	2. 18165E+12 -8. 61043E-38		405E-17 000E+00	-2.01757E-2 0.00000E+0	
A (5)	0.	00378996	0. 000000 5. 75469E-24	8. 54406E-08 0. 00000E+00		929E-12 000E+00	3. 36372E-10 0. 00000E+0	
A (6)	0.	00246680	0.000000 5.91279E-30	-3. 61754E-12 0. 00000E+00		704E-16 000E+ 0 0	-1.53440E-2 0.00000E+0	
参照被長	= 1	3 n m						

【0048】図7Aおよび図7Bは、上記実施形態にお いて使用された直径口を規定している。一例として、図 30 7Aにおいて、ミラー上に例示された視野100は、矩 形の視野である。この場合、使用直径口は、包絡円(外 接円)102の直径である。包絡円102は、矩形10 0を包囲するものであって、矩形100の各コーナー1 04が、包絡円102上に位置している。第2の例が、 図7日に示されている。図示された視野100は、イン ゲン豆の形状とされており、この形状部分が、マイクロ リソグラフィー投影照射装置において、本発明による対 物レンズを使用したときの有効範囲をなす。包絡円10 2は、インゲン豆形状を完全に包囲しており、2つのポ 40 イント106、108において、インゲン豆形状部分と 一致している。この場合、使用直径口は、包絡円102 の直径によって与えられる。

【OO49】以上説明したように、本発明は、EUV円 弧形視野投影システムにおいて使用するための、好まし くは4倍、5倍、または6倍のイメージ化スケールを有 した6個ミラー投影用対物レンズを提供する。しかしな がら、他の使用形態とすることもできる。6個ミラー投 影用対物レンズは、部材の非球面性が比較的小さくかつ 入射角度が小さくかつミラー支持体に対しての空間が大 50 とするイメージ側上における光学的動作距離と、を有し

きいことにより、イメージ視野に対して要求されるよう な解像度を有しているとともに機能的構成を有してい

【図面の簡単な説明】

【図1】 中間イメージと、第2ミラーと第3ミラーと の間におけるアクセス自由な開口制限手段と、0.2と いう開口数と、を有した、本発明の実施形態を示す図で

【図2】 米国特許明細書第5,686,728号に開 示されているような、100nmよりも長い波長のため の、6個のミラーを備えた従来の対物レンズ構成を示す 図である。

【図3】 第3ミラーと第4ミラーとの間に配置された 第1ミラー上に開口制限手段を有した、本発明の第2実 施形態を示す図である。

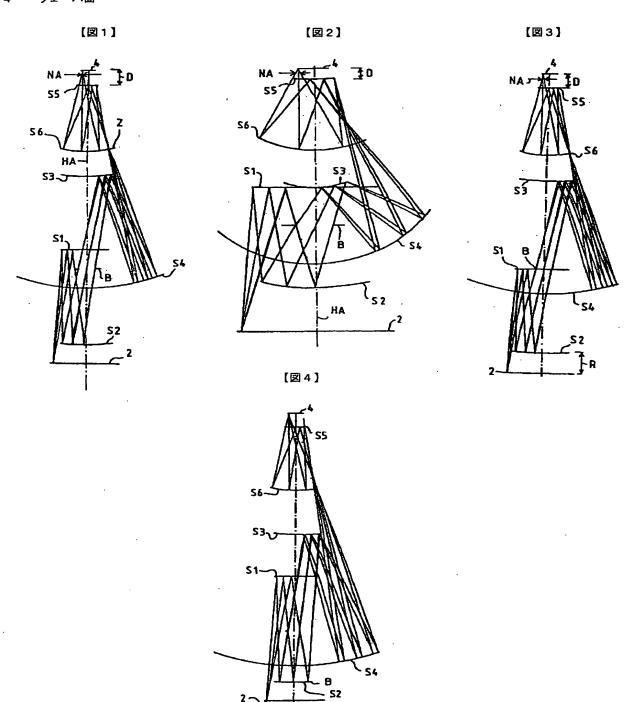
【図4】 第2ミラー上に開口制限手段を有するととも に動作距離が59mmであるような、本発明の第3実施 形態を示す図である。

【図5】 中間イメージと、0.28という開口数NA と、ウェーハに最も近いミラーの有効直径の約3分の1 と20~30mmの範囲の長さとの合計長さを最小長さ た、本発明の第4実施形態を示す図である。 S1 第1ミラー 【図6】 中間イメージと、O.30という開口数NA S2 第2ミラー と、を有した、本発明の第5実施形態を示す図である。 S3 第3ミラー 【図7】 図7Aおよび図7Bは、それぞれに例示され S4 第4ミラー た視野に対して使用される直径を示す図である。 S5 第5ミラー 【符号の説明】 S6 第6ミラー

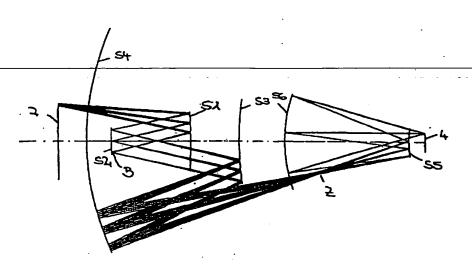
2 レチクル面

4 ウェーハ面

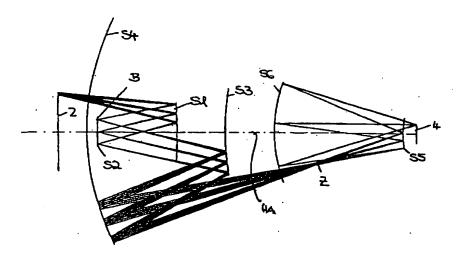
Z 中間イメージ



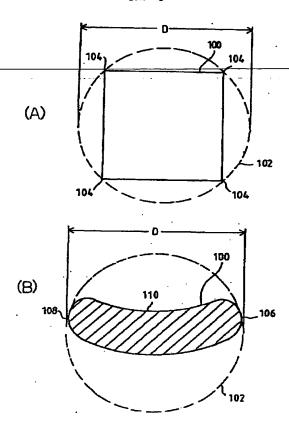
【図5】



【図6】



【図7】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.